

実用製品のブラッグエッジイメージングを 目指したリチウムイオン電池内黒鉛負極材 の結晶格子面間隔評価

〇成田 裕樹 佐藤 博隆 大沼 正人 加美山 隆 北海道大学 大学院工学院

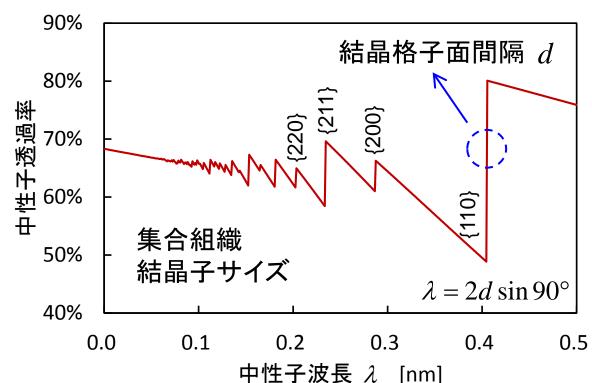


#### パルス中性子透過分光法の原理



中性子透過率

#### α-Fe ( 厚さ 4 mm )の中性子透過率スペクトル



[nm]

#### 特徴

- バルク試料を非破壊 で測定可能
- 大面積イメージング が可能

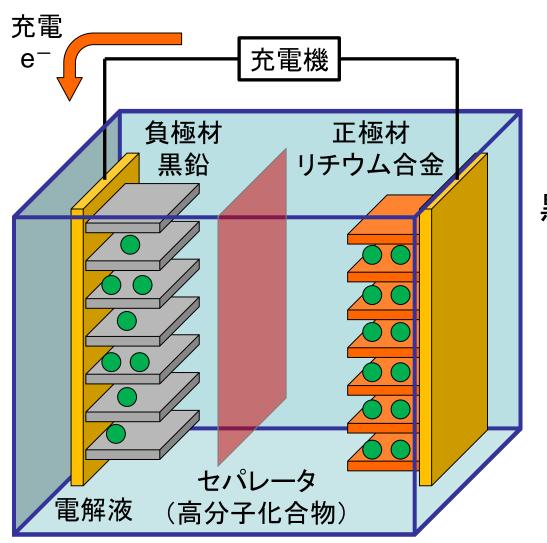


実用製品へ適用



### 研究背景

#### リチウムイオン電池(LIB)の充放電過程



黒鉛層間へのリチウム イオンの挿入・脱離反応



黒鉛の結晶格子面間隔変化

製品状態で黒鉛負極材の 結晶組織構造情報を評価 する技術が求められている。

水素やリチウムを含むため、 透過率の解析が困難。

#### 研究目的と研究内容

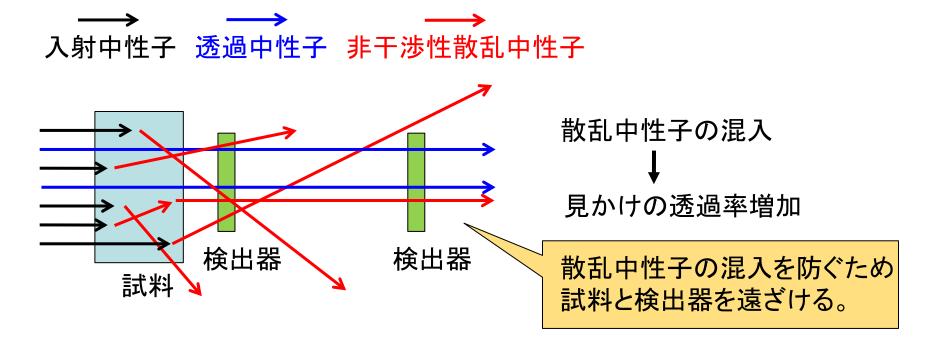
#### 研究目的

LIB製品の中性子透過率スペクトル解析を行い、黒鉛 負極材の充電量に応じた結晶格子面間隔を評価する。

#### 研究内容

- 1. 粒子輸送計算による実験条件の検討
- 2. 実用LIBへパルス中性子透過分光法の適用
- 3. 測定したブラッグエッジスペクトルの解析

#### 散乱中性子の混入を防ぐ実験体系の検討



散乱中性子の混入を防ぐためには、 試料一検出器間距離をどの程度離す必要があるか調べた。

#### 実用LIB測定のためのシミュレーション条件

粒子輸送計算コード「PHITS」

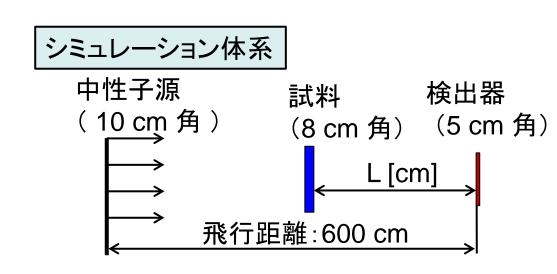
中性子ビーム : 発散角なし

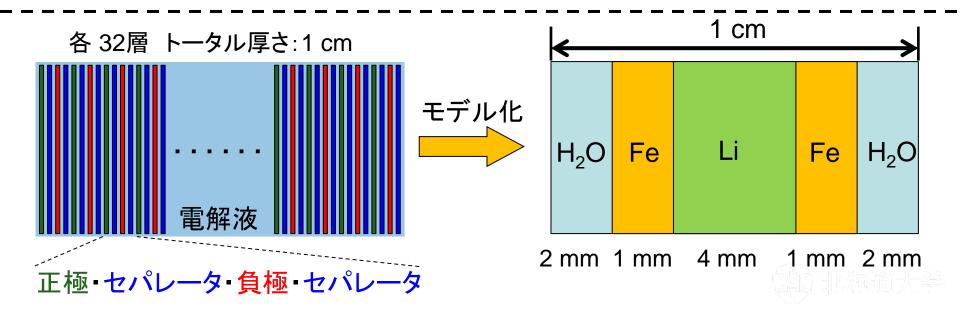
試料模擬体 : 積層材 ブラッグ散乱体(Fe<sup>※</sup>)

強非干渉性散乱体 $(H_2O)$ 

強吸収体(Li)

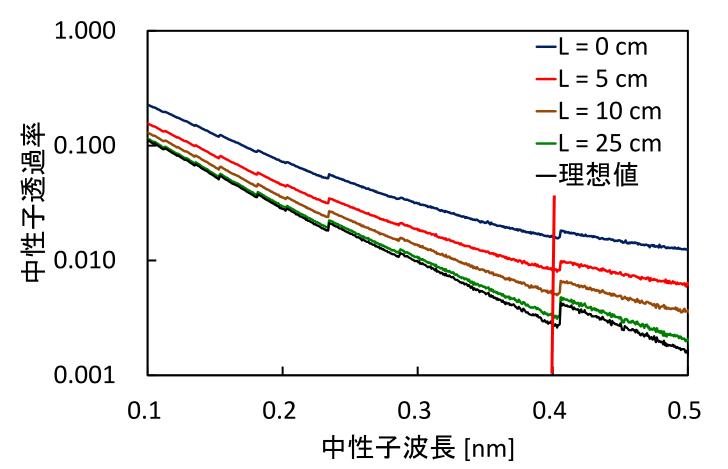
※ PHITS では鉄のみブラッグ散乱を 考慮した核データを使用できる。





### 混入中性子による見かけの中性子透過率の変化

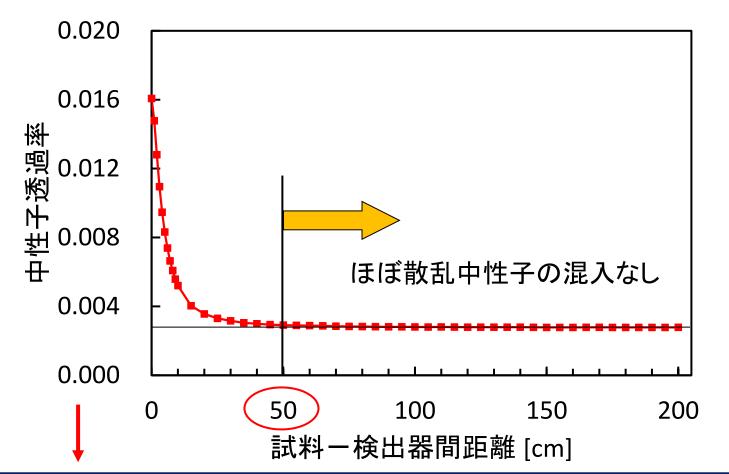
試料一検出器間距離に対する中性子透過率のシミュレーション結果



距離を離すにつれ、散乱中性子の混入が減り、真の透過率に近づく。

### 試料一検出器間距離に対する中性子透過率

波長 0.4 nm における中性子透過率の試料 - 検出器間距離依存性



透過率が非常に小さくなるため、バックグラウンドの低減が重要。



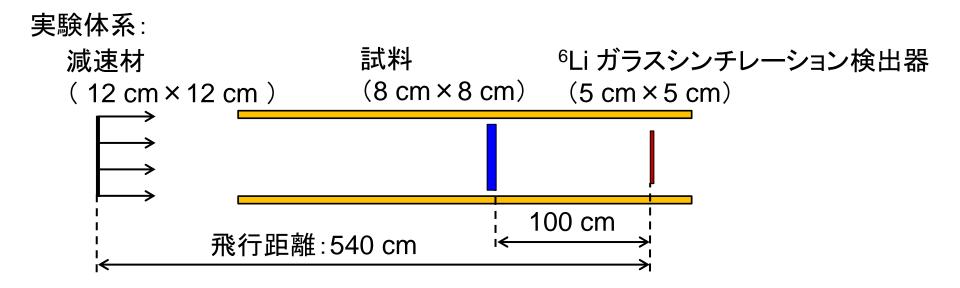
#### LIBの中性子透過率スペクトル測定条件

測定場所: 北大 LINAC パルス冷中性子ビームライン

試料: リチウムイオン電池製品

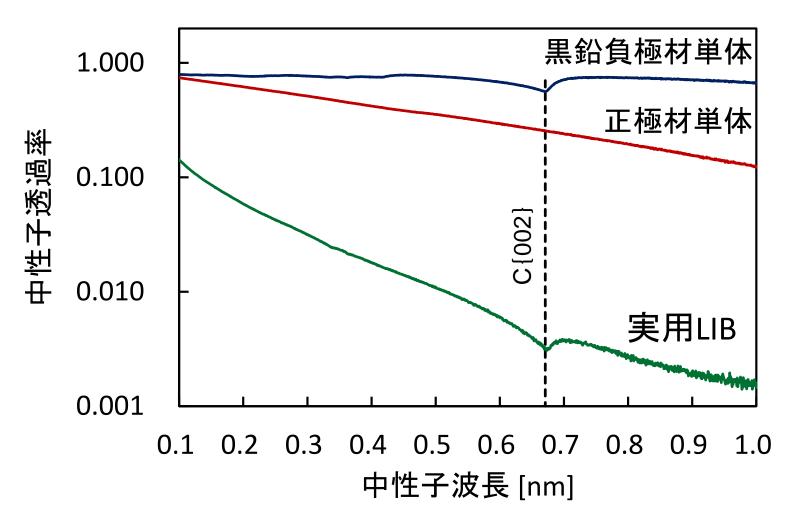
負極材(黒鉛)

正極材(リチウム合金)



- 散乱中性子の混入を防ぐため ⇒ 試料一検出器間距離:100 cm
- バックグラウンドを低減するため ⇒ ホウ酸ブロックによる遮蔽

### LIBの中性子透過率スペクトル測定結果



非常に小さな中性子透過率領域でも、ブラッグエッジを観測できた。

# LIB充電量に応じたブラッグエッジ出現波長の変化

試料:実用LIB(厚さ1cm)

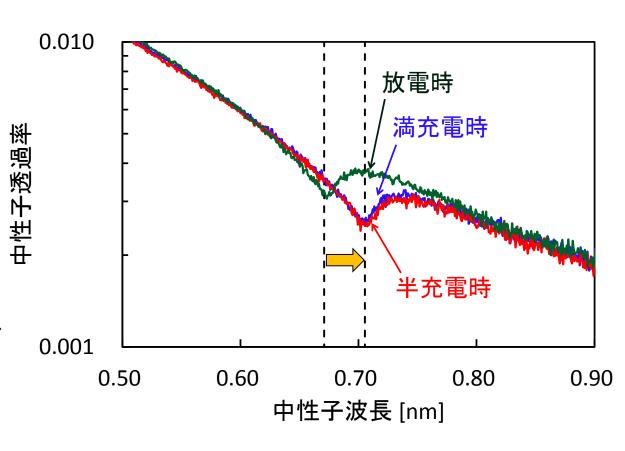


<u>測定した実用LIB充電率</u> 使用範囲を 0 ~ 100% とし、

放電時 : 0%

半充電時 : 55%

満充電時 : 100%

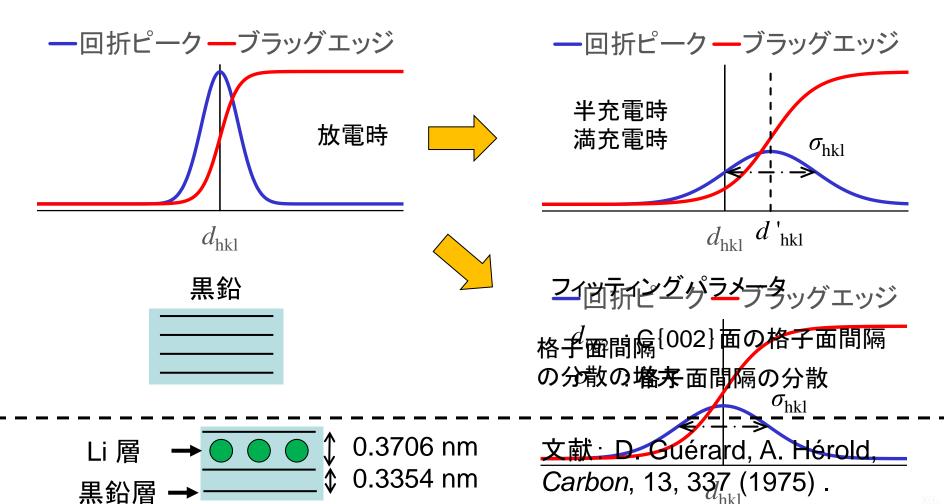


LIBの充電量に応じた黒鉛負極材の格子面間隔変化を、 実用製品状態で観測。

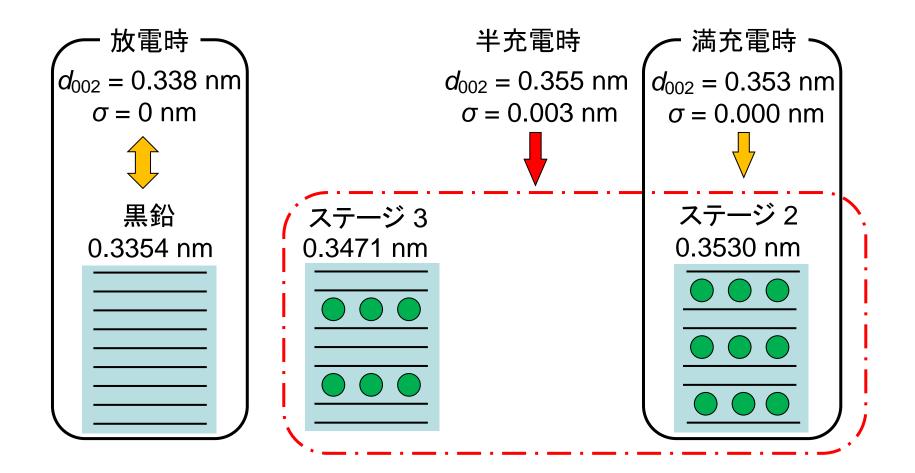
(3) 実用LIBの中性子透過率スペクトル解析

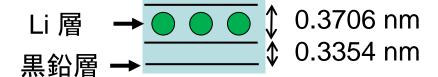
### RITS によるブラッグエッジ解析

ブラッグエッジ解析コード「RITS」 ブラッグエッジをプロファイル解析することで、 結晶構造を定量的に評価できる。



# RITS による LIB のブラッグエッジ解析結果





文献: D. Guérard, A. Hérold, *Carbon*, 13, 337 (1975).

強吸収体・強散乱体を含む実用LIBの中性子透過率スペクトルを 測定し、実用LIB内黒鉛の結晶面間隔の充電率依存性を調べた。

- 1. 粒子輸送計算により実験条件を決定した。
- 2. 実用LIBの中性子透過率スペクトル測定 充電により黒鉛負極材の格子面間隔が変化することを 実用製品状態で観測した。
- 3. RITSによる実用LIBのブラッグエッジ解析 LIB内黒鉛の結晶格子面間隔およびその分散を評価できた。